$\hat{Y} = \hat{Y} - b\hat{X}$ 估计的标准误的计算步骤。估计的标准误一 $\sqrt{\frac{SSerror}{df}} = \sqrt{\frac{S(Y-\hat{Y})^2}{n^2-2}}$ 又、'SSerror=(1- γ ') $SS\gamma$ ∴ 估计的标程误= $\sqrt{\frac{(1-\gamma^2)SS\gamma}{n-2}}$

 $\chi^2 = \sum \frac{(f_0 - f_e)^2}{f_e}$ $f_0 = 观察值$ df=C-1 x'orit=x'ores (df) x'orit x x'oro 拒絕Ho

若题目中给出的是正态分布。求出每祖上限下限对应的之值,得出 圣值所对应的概率 圣二<u>**-*</u> 圣二** 对于 配子 X独立性检验

↑期望值=fxs=Mync x mi × m2 Mr df = (R-1)(C-1) 万少和 n, n2 n3 nc N X'crit = X'0,05 (of)

X、检验的效应A平 $\bar{\Phi} = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \times dfmin}}$ Ofmin T 西海山

X°检验正忘分布的CI

非多数检验、若有相同的方法处理积

1. 曼-惠特尼口检验

⑩推排列,找点数。或进行计算 UA= NANB + NA(NA+1) UB= NA×NB · VA U = {man {UA, UB} Ucrit = Uo, os (nA, nB) Uob < Ust Ritto

因两个样本中至少有一个容量大于20

 $\mu = \frac{n_{A}n_{B}}{2}$ $0 = \sqrt{\frac{n_{A}n_{B}(n_{A} + n_{B} + 1)}{12}}$ $z = \frac{U - \mu}{6}$ |Zobs |> Zerit Yj Ho.

2. 符号检验话(相关样本)前后对比的证质量 ① (n<25) 在符号检验表中,直接将鞍砂的符号的数15临不用值 进行比较 Obs < Crit Ri Ho.

(1725) $\mu = np (p = \frac{1}{2}) 6 = \sqrt{npq}$ Zobs = $\frac{\gamma - \mu}{6}$ Zobs & Zorls Ri Ho

3.维尔克松丁检验 (相关样本)前后数值之差绝对值的顺序

(1) R = X1 R=+= X2 T= min & R+, R- 7 Torit = Toios (n)

(n+25) Tobs < Torit R; Ho

(n+25) $\mu = \frac{n(n+1)}{4}$ $\sigma = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}$

4. 死-瓦氏单向方盖分析(多顺序独立样本)

创排例之后, 计算 互RA, 互RB, 互R. $H = \frac{1^2}{N(N+1)} \le \frac{R^2}{n} - 3(N+1)$ 首表 Q = 0.01Hobs > Harit Rei Ho.

(k73或 n20) 查自由度为k-1的X分布.

5. 弗里德曼双向方差分析(多顺序相关样本)

ABC $\chi r = \frac{12}{nk(k+1)} \leq R^2 - 3n(k+1)$ 3 2 Xent = x2(0,05) (k,n) 若 Xobs > X cmt RA RA RE DI Rej Ho. 弗里德曼表

(天) 查自由度为 k-1 的 X'分布表.

Pratue = power= & Q (Za + Mo-M) one side = \emptyset $\left[\frac{1}{2} \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \frac{1}{6} \right]$ two side

1. 对两个独立样本的假设检验

0 独立样本 t 检验 下值检验 . $S_1^2 = \frac{SS_1}{df_1} \frac{S_2^2 = \frac{SS_2}{df_2}}{S_{7}^2 = \frac{SS_1 + SS_2}{df_1 + df_2}} S_7$ $S_{7}^2 = \frac{SS_1 - \overline{X}_1}{S_{7} - \overline{X}_1} > t_{0,05/2} Rej Ho$ 检验和放在 ES = xi-xi Cohen's d

②相关样本七检验. $SS_{D} = \sum D^{2} - \frac{(\sum D)^{2}}{n} SD = \frac{SS_{D}}{n-1} SD = \sqrt{\frac{SD}{n}}$ tobs = 0 - 100 tobs > to.05/2 Rej Ho. 检验效应 ESD=E

基本公式江芝、

 $SS = \sum (X - \mu)^2 = \sum \chi^2 - \frac{(\sum \chi)^2}{N} \qquad b = \sqrt{\frac{SS}{N}} \qquad b^2 = \frac{SS}{N}$ 对样本: $S = \frac{SS}{N-1} \qquad S = \sqrt{\frac{SS}{N-1}}$ 人数的计算

 $n = \frac{6^2 (Z_{1-\beta} + Z_{1-2/2})^2}{(\mu_0 + \mu_1)^2}$

单因素和重复测量方差分析

/、单因表	十四次1 里友 州里7七分川		
方法A	方法 B	万法(
0	0		
0	0	0	
0	0	0	
0	0		
T,	T ₂	T3 4	
SS,	T ₂ SS ₂ n ₂	583	
n.	n.	n ₃	
X,	Xz	73	

SS点和= \(\Sigma x^2 - (\(G^2/N\)) SS祖内 = SS, + SS2 + SS3

SSA.和=SS祖间+SS祖内 SS组词=\T^/n; - G*/N

MS祖词=SS祖间/df祖间 Fobs = MS组间/MS组内 MS组内=SS组内/dfand

事后检验 HSD 检验

Scheffe 检验 MS独词= SS超图 比较两组间

HSD = qNMSHA/n X1 - X2 > HSD

MS通内 Fobs = MS姐词/MS组内

Fidt祖间/df组内0.05 = Fortt.

2. 重复测量为差分析

被试				
	1	2	3	K
A	170	0	0	P.
В	1 0	0	0	P
C	1 0 !	0	01	P
D	110/	0	01	P
1	Ti	72	Ts	N
	55.	SC	SS	

dfalid= K-1 **好祖内= N-k** df被试词=n-1 df误差=df组内-df被抗

SS总和=SS组南+SS组内 SS组内= SS, +SS, +SS, +SS,

SS 组内 = SS被试词+SS误差

Si被试问= Z(P*/k)-G*/W

SS误差=SS狙内-SS被试问 MS祖间=SS祖间/df组间 MS误差=SS误差/df误差

Fobs = MS姐间/MS误差

Forit = Fo.05 (df被试阅, Of强差)

进行 HSD 事后检验

方差分析的效应大小、f=NF/A 0,01 0,25 0,40

和总体均值相关的估计

1. 方差区知情况下总体均值的估计

O 点估计 $\overline{x} = \frac{1}{16}X$; $\left[\overline{X} - \frac{Z_0 O_0}{\sqrt{n}}, \overline{X} + \frac{Z_0 O_0}{\sqrt{n}}\right]$

2. 方差未知情况下总体均值的估计

② 区间估计 [x-ton ss , x+ton ss]

图 独立组总体均值差异的估计

の点估計 MA-MB

● 医间传针 [x-y+ to | SSA+SSB (1+ + nB)]

4. 相关组总体均值差异的估计

の点估计 カニアーア

FAXB = MSAXB MS欧亚内

HSD = QNMS组内/n

② 区间传升 [D-toN(D-1)n, D+toN(D-1)n]

二因素方差分析				
A ₁	因素 B b = 23 因			
A_1B_1 X X^2 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$A_1 = A_1B_1 + A_1B_2$ $A_2 = A_2B_1 + A_2B_2$ $B_1 = A_1B_1 + A_2B_1$ $B_2 = A_1B_2 + A_2B_2$ $G = A_1 + A_2 = B_1 + B_2$ $df_A = a_{-1}$ $df_B = b_{-1}$ $df_{A \times B} = (a_{-1})(b_{-1})$ $df_{A \times B} = X^2 - a_{-1}$ $df_{A \times B} = X^2 - a_{-1}$			
SS外電内= SSSANBU	$SS_{B} = \sum \frac{By^{2}}{an} - \frac{G^{2}}{N}$ $1 - SS_{B}$ $MS_{A} = \frac{SS_{A}}{df_{A}} MS_{B} = \frac{SS_{B}}{df_{B}}$			

Fort = Foios (dfax B, dfolded)